**Зотов, Николай Михайлович. Особенности микродефектов в монокристаллах кремния, выращенных по методу Чохральского, выявляемые методом диффузного рассеяния рентгеновский лучей : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10.- Москва, 1997.- 22 с.: ил.**